

## (Korea)

## EV Group revolutionizes 3D integration from advanced packaging to transistor scaling with NanoCleave™ layer release technology – September 22, 2022

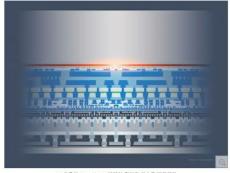
EVG introduced NanoCleave™, a revolutionary layer release technology for silicon that enables ultra-thin layer stacking for front-end processing, including advanced logic, memory and power device formation, as well as semiconductor advanced packaging. NanoCleave enables silicon wafer carriers in advanced packaging processes such as Fan-out Wafer-level Packaging (FoWLP) using mold and reconstituted wafers as well as interposers for 3D Stacked ICs (3D SIC). EVG's new NanoCleave technology utilizes an IR laser and inorganic release materials to enable laser debonding on silicon with nanometer precision. "NanoCleave will help enable our customers to realize their advanced device and packaging roadmaps through a highly versatile and universal layer release technology that works with standard silicon wafers and wafer processes – enabling seamless integration in the fab and saving our customers both time and money." stated Paul Lindner, executive technology director at EV Group.



## EV 그룹, 첨단 패키징부터 트랜지스터 축소까지 3D 통합 혁신하는 'NanoCleave 레이어 릴리즈' 기술 발표

EVG의 새 적외선(R) 레이저 클리빙 기술, 실리콘 투과해 나노미터 정말도의 레이어 이승 실현 첨단 패키징 위한 유리 기판 사용 필요성 제가 박형 레이어 3D 적층 가능

2022-09-22 11:35 출처: EVG



EV 그룹이 NanoCleave 레이어 퀄리즈 기술을 발표했다

서울--(뉴스와이어) 2022년 09월 22월 -- MEMS, 나노기술, 번도체 사장용 웨이파 본당 및 리소그래피 장비 분 아를 선도하는 EV 그룹(이와 EVG)이 반도체 제초를 위한 혁신적인 레이어 달리즈 기술인 NanoCleave<sup>에</sup>를 살 AMBFC가 박하다.

NanoCleave 기술은 현단 로직, 메오리, 현력 반도체 프런트 엔드 공정은 물론, 합단 반도체 패기정에 조박형 레이어 적충을 가능하게 한다. NanoCleave는 반도체 전 공정에 완벽하게 호환되는 레이어 윌리즈 기술로서 실 리곤을 두배하는 파장대를 갖는 적임선(R) 레이저를 사용하는 점이 독장이다. 또한 독수하게 조성된 무가질 레이어와 함께 사용한 경우 이 기술은 나노미타의 정밀도로 실리콘 캐리어로부터 초박형 필름이나 레이어를 IR 레이저도 윌리즈와 수 있게 한다.

그 점액, NanoCleave는 물당과 제구성 웨이피를 사용이는 편아웃 웨이퍼 레벨 패가정(FoWLP)이나 3D Stacking Ic (3D SIC)을 위한 언덕모자 같은 점단 패기정 공쟁에서 실리콘 웨이퍼 개리이 사용을 가능하게 한 다. 고운 공쟁에도 적용할 수 있어 3D IC 및 3D 순차 점직 때플리케이션에서 전혀 제로운 공정 플로우를 가능하게 한다. 이는 실리콘 캐리어 상의 포박형 레이어까지도 하이브리드 및 규전 문당이 가능해 3D 및 이중 집적 이 역신을 가져다운 문만 아니라 차세대 트런지스터 집적화 실계에서 필요한 레이어 이중(layer transfer)을 가 능하게 한다.

◇ 3D 적층 및 후공정에서 실리콘 캐리어의 이전

3D 집작에서는 전차 높아지는 인터커넥센 대역쪽으로 보다 고성능의 시스템을 구한하도록 박형 웨이퍼 공장 를 위한 캐리어 기술에 중요하다. 이를 위해 기존의 주류 기법은 유리 캐리어를 사용하고 있다. 이 기법은 유기 접착제를 갖고 입시 본당을 해서 디바이스 럭이어를 형성한 다음, 자외한(UV) 파장 레이저로 접착제를 용해하 고, 디바이스 레이어를 필리즈한 후 최종 완성품 웨이퍼 상에 영구적으로 본당하다. 하지만 유리 기란은 살리 콘 위주로 설계된 번도체 제조 장비를 사용해서 처리하기가 짜다롭고, 유리 웨이퍼를 처리할 수 있도록 업그레 이드를 하려면 비용이 많이 든다. 유기질 접착제는 동상적으로 300°C 이하의 처리 온도로 제한되므로, 후공장 이 사용하기에는 화해가 있다. NanoCleave 기술은 무기 릴리즈 레이어를 이용해서 실리콘 캐리어를 사용할 수 있어 이런 온도 한계와 유리 캐리어의 호현성 이슈를 피할 수 있다. IR 레이저를 사용해서 나노미터 정말도로 클리벤을 할 수 있어 기존 공 정물 변경하지 않고, 초박형 디바이스 웨이퍼를 처리할 수 있다. 이렇게 만들어진 초박형 디바이스 레이어를 적충하면 더 높은 대역쪽의 인터커넥트를 구현할 수 있으며, 차세대 고성등 시스템을 위한 다이를 설계 및 세 분화하기 위한 세 기회를 만들 수 있다.

○ 차세대 트랜지스터 노드에 요구되는 새로운 레이어 이중 프로세스

트랜지스터 로드템이 3nm 이하 노트로 전화하면서 매립형 전원 레잉, 후면 전원 공급 네트워크, 상보성 FET (CFET), 2D 원자 채널 같은 새로운 아키텍처와 실계 혁신이 필요해졌다. 이런 모든 기법에는 극히 얇은 소재의 레이어 이승이 요구된다. 실리콘 캐리어와 무기 탈리즈 레이어는 전 공정 제조 플로루를 위한 프로세스 청결 성, 소재 호환성, 높은 저리 온도 요건을 지원한다. 하지만 지금까지는 심리콘 캐리어는 그라인당, 연아, 식각 공성과 거쳐서 완벽하게 제거해야 한다. 이는 작업 중인 디바이스 레이어의 표면에 마이크론 대의 차이를 유발하기 때문에 참단 트랜지스된 노드의 박형 레이어 적중에 사용하기에는 적합하지 않다.

EVG의 새로운 NanoCleave 기술은 IR 레이저와 무기질 릴리즈 소재를 사용하므로 실리큰 상에서 나노미터 정 델도로 레이저 디본딩이 가능하다. 이는 점단 패기정 공정에서 유리 기만을 사용한 필요가 없게 해 온도 한계 와 유리 캐리어 호한성 문제를 피할 수 있게 한다. 기존 공정을 변경하지 않고도 전 공정에서 캐리어를 통해 초 박형(한 자켓수 마이크론 대 이하 레이어도 이승할 수 있다. 이런 나노미터 대의 정밀도를 지원하는 EVG의 새 프로세스는 더 얇은 디바이스 레이어와 패키지가 필요한 점단 반도체 디바이스 로드램의 요구를 충족하고, 항 성된 이중 집적을 가능하게 한다. 박형 레이어 이승 및 유리 기반을 사용할 필요가 없어 공정 비용을 줄이도록 하다.

EV Group의 기술 이사인 폴 린트너(Paul Lindner)는 "반도체 공정 노트를 축소하기가 감수록 더 복잡하고 아려워지고 있다. 공정 노트를 축소하려면 프로세스 현용공차 또한 전차 즐기 때문이다. 업계에서는 더 눈은 집적도와 더 눈은 디아이스 상능을 달성하기 위한 세로운 파로세스와 집적 방법이 필요하다"며 "우리의 NanoCleave 레이어 물리즈 기술은 박형 레이어와 다이 작중을 통한 반도체 크기 축소 분야에서 개인 체인저가 될 것이다. 반도체 업계에서 가장 압박이 십한 요구 사항들을 해결할 잠제력을 갖고 있다고 말했다.

이어 "NanoCleave는 표준 실리콘 웨이퍼 및 웨이퍼 공정들과 호한되는 유연하고 범용성이 뛰어난 레이어 릴리즈 기술을 통해 우리 고객들이 첨단 디바이스 및 패키장 로드램을 실현할 수 있게 지원할 것"이라며 "고객들은 이 기술을 자신들의 기존 펌에 지체없이 통합하고 시간과 비용을 줄일 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

## ◇ 차별화된 IR 레이저 기술

EVG의 NanoCleave 기술은 실리콘 웨이퍼 탓면을 IR 레이저에 노출한다. 이 레이저는 실리콘을 두파하는 고유 의 파장을 사용한다. 표준 중착 공정을 통해 실리콘 스틱에 미리 구축된 무기질 틸리즈 레이어가 이 IR 광물 음 수하고, 사전에 정밀하게 지정인 레이어나 면적으로 실리콘을 분리한다. 무기질 틸리즈 레이어를 사용함으로 써 좀너 정밀하고, 많은 레이어를 사용할 수 있다(유기 점착체를 사용할 때 수 마이크론 대였던 것에 비해 수 나노미터 대로 얼마진). 무기질 릴리즈 레이어는 고은 공정(취대 1000°C)과 호한할 수 있어 에피텍시, 중착, 이 닐링 같이 유기 점착체를 사용할 수 있는 많은 새로운 전 공정 애플리케이션들로 레이어 이송을 가능하게 한 다

◇ 제품 공급

EVG의 NanoCleave 레이어 퀄리즈 기술은 현재 EVG 본사에서 대모가 가능하다.

http://www.energydaily.co.kr/ press?newsid=951813